Form F	PTQ-1449	· · · · ·		•			J.S.	Departi	ment of Co	mmerc	e	
		INF	ORMA	TIO	N DISCLO	SURE	Pater C	nt and 1	rademark I ON	Office		
244						· .						
Attorney's Docket No.			Appli	Applicant					Appl. No.			
	Siem	Siemens Aktiengesellschaft					10/619159 NOT YET KNOWN					
Filing E	Group	Group					Examiner					
SIMULTANEOUSLY HEREWITH				2128					KRRIS			
		•••	U.S.	P	ATENT DO	CUME	ENT	rs .				
Examiner Initial	Document D Number		ate N		ame	Class		Subclass		Filing Date, if appropriate		
,	 	 -		+		 				<u> </u>		
											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	L			1_	:	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				L		
	•		FORE	GN	PATENT	DOCU	ME	ENTS				
•	Document I				Country	Clas		s Subcl		ass Translation		
17 40	Number 11120216 A		04-30-1999		Japan					· · · · · ·	7	
				<u> </u>	<u> </u>		•	· ·	-			
						,						
· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · ·				
					 			-,				
 -, !					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					. .		
		 			 	}.			- 		 	
					 				7			
	ОТН	FR DO	CUMEN	ITS	(Including Auth	or Title	Date	Portin	ent Page	Etc.)		
		Martin	Otter: "0	Obje	ktorientierte	Modellie	uiné	g phy	sikalische	r Sys	teme", in: at-	
	Automatisierungstechnik, Vol. 48, No. 12, p. A65-A68, 2000 Olaf Moseler & Rolf Isermann: "Fehlerfrüherrkennung", in: atp-Automayisierungs-											
- 1	<u> </u>	technik	praxis, Vo	14	2 , No. 8, p. 29	-36, 200	0	•	_			
		Bermard Beetz: "Rechnermodell für frühen Prüfung von Steuergeräten", in: atp, Vol. 42, No. 8, pa. 15, 2000										
					 						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Exami	ner:	2	·	—— -	Date	consid	ere	d: 4	1/3/16			
•	7-{						····		/ /	-		
line thro	ough citation	if not in									PEP 609; Draw form with next	
commur	nication to app	licant.										

TRANSLATION